DELPHION

View: INPADOC | Jump to: Top

No active tr Select CR

RESEARCH

PRODUCTS

INSIDE DELPHION

Log Out Work Files Saved Searches My Account Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent The Delphion Integrated View

Get Now: PDF | File History | Other choices Go to: Derwent

Tools: Add to Work File: Create new Work File

☑ Ema

Title: .IP2001121003A2: ARTICLE HAVING PHOTOCATALYTIC ACTIVITY

Photocatalytic articles, e.g. windows, comprise a laminate of photocatalyst P Derwent Title: layer and electron receiving layer [Derwent Record]

JP Japan @Country:

A2 Document Laid open to Public inspection i

DOSHITA KAZUHIRO: Tinventor:

KAWAHARA TETSUO; TADA HIROAKI:

NIPPON SHEET GLASS CO LTD PAssignee:

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed: 2001-05-08 / 1999-10-29

> JP1999000309462

Number:

TPC Code: Advanced: B01D 53/86; B01J 35/02; C03C 17/34; C07B 37/06; Core: B01J 35/00; C07B 37/00; more...

IPC-7: B01D 53/86; B01J 35/02; C03C 17/34; C07B 37/06;

1999-10-29 JP1999000309462 Priority Number:

> PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an article covered with a phtocatalyst film which have a high activity to an organic compound decomposition reaction and does not suffes action saturation or

deterioration of photcatalytic action even by exposure to high intensity light or by exposure to light for a long period of time. SOLUTION: An article having a photocatalytic activity and formed

by laminating a photocatalyst layer comprising an n type semiconductor and an electron accepting layer comprising an n type semiconductor having a larger energy band gap than that of the n type semiconductor of the phtocatalyst layer on the surface of a substrate is characterized in that one layer of the photocatalyst layer and the electron accepting layer, which is farther, from the substrate covers a part of the other layer nearer to the substrate.

COPYRIGHT: (C)2001, JPO

 Family: None

CHEMABS 134(23)334213C CHEMABS 134(23)334213C







Nominate this for the Gallery...



THOMSON

Copyright @ 1997-2006 The Thor

Subscriptions | Web Seminars | Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Contact U

(19)日本国特許庁 (JP)

識別記号

ZAB

(51) Int.Cl.7

B 0 1 J 35/02

B 0 1 D 53/86

C 0 3 C 17/34

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

B 0 1 J 35/02

C03C 17/34

C 0 7 B 37/06

(11)特許出願公開番号 特開2001-121003 (P2001-121003A)

テーマコート*(参考)

4G069

Z 4G059

ZABJ 4D048

(43)公開日 平成13年5月8日(2001.5.8)

C 0 7 B 37/06		B01D 5	3/36 G 4 H 0 0 6
		審查請求	未請求 請求項の数11 OL (全 7 頁)
(21)出願番号	特顯平11−309462	(71)出順人	日本板硝子株式会社
(22) 出顧日	平成11年10月29日(1999.10.29)		大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号
		(72)発明者	堂下 和宏
			大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本
			板硝子株式会社内
		(72)発明者	河原 哲郎
			大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本
			板硝子株式会社内
		(72)発明者	多田 弘明
			奈良県奈良市千代ヶ丘2丁目6-89
		(74)代理人	
			弁理士 大野 精市
			最終頁に続く
		1	NORTH INNEY

(54) 【発明の名称】 光触媒活性を有する物品

(57) 【要約】

【課題】 光照射強度が大きくても、または光照射が長 期間に及んでも光触媒作用が飽和または低下しない、有 機物分解反応に対する活性が大きい光触媒膜を被覆した 物品を提供する。

【解決手段】基体表面に、n型半導体からなる光熱螺層 と、光熱螺層のn型半導体のエネルギーパンドギャップ よりも大きなエネルギーパンドギャップを持つn型半導 体からなる電子変音層とが展開された光熱線活性を有す お胎点であって、光熱螺層と電子受容層のうちの基体か ら遠い一方の層が基体から近い他方の層の一部を被覆し ていることを特徴とする光熱媒活性を有する物品であ る。

【特許請求の範囲】

[請求項2] 前三基体表面に前記電子空容層、前記光 10 株送層をこの順に積層し、光始媒層が電子空容層表面。 面積の5~95%を被覆しており、光触媒層の領域の突 質的な幅、および光触媒層に被覆されていない電子受容 層の頻返の実質的な幅のいずれもが、100 nm~10 mmである請求項」に配数の光線技術性を有する物品。

【請求項31 前記基体表面に前記光始度層、前記電子 空容層をこの順に積層し、電子受容層が光始度層表面の 面積の5~95%を被覆してあり、電子受容層の顕磁の 実質的な幅。および電子受容層に接覆されていない光鏡 収層の頻度の実質的な幅のかすれもが100mm102 mmである請求項 1に配載の光能媒活性を有する物品。 【請求項41 前記光接媒層が酸化チタンの酸化物半導 体限である構成項 1、30、10 mm 1 mに記載の光始媒

活性を有する物品。 【請求項5】 前記電子受容層が、酸化ニオブ、酸化 盤、酸化アルミニウム、酸化亜鉛および酸化ジルコニウ ムからなる金属酸化物の群から選ばれた少なくとも1種

の酸化物半導体膜である請求項1~4のいずれか1項に 記載の光触媒活性を有する物品。 [請求項6] 前記電子受容層がフッ素をドーブした酸 30 化線の膜である請求項5に記載の光触媒活性を有する物

品。 【請求項7】 前記光触媒層の厚みが30~2000 n mである請求項1~6のいずれかに記載の光触媒活性を 有する物品。

【請求項8】 前記電子受容層の厚みが5~500nmである請求項1~7のいずれかに記載の光触媒活性を有する物品。

【請求項9】 前記基体が適明なガラス板である請求項 1~8のいずれかに記載の光触媒活性を有する物品。 【請求項19】 前記ガラス根と前記光触媒原素とは前 記電子受容層の間に、前記ガラス板中に含有するアルカ リ成分が鉱散するのを防止するためのアルカリ拡散防止 販が設けられている請求項9に記載の光触媒活性を有する物品。

【請求項11】 前記光触媒活性を有する物品は、最表面に親水性の膜を有する請求項1~10のいずれかに記載の光触媒活性を有する物品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光触媒層を被覆した物品、特に、有害物質分解、防汚性、防曇性等の機能を有する光触媒膜被覆物品に関する。

[0002]

【従来の技術】酸化テタンの光齢媒能化を有する原限を 用いて、有害物質を分解する環境浄化技術や、有機物活 れを分解するとともに表面を観水化することで防汚性を 得る技術を種々の物品に応用することが訪みられてい 。この場合、果即のな機能を有するためには、酸化テ タン膜の光熱媒活性を大きくすることがきわめて重要で

[0003] 光触媒活性を大きくするためには、酸化チ タン腰中で光照射によって励起された電子と正孔の電荷 分離を促進し、再結合の機会を少なくすることが試みら カアいろ。

【0004】特開平11-10006号公報には、基体 と光触媒層の間に導電性の中間層を設けた積層構成の光 触媒物品が開示されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術において は光機媒層内部の配記電子あるいは正孔が減少し、表面 近傍のパンドの曲がりが維持されるので光照射強度が増加しても光触媒活性が低下しない。しかしながら、さら に光照射強度が大きい、あるいは光照射が長期間に及ぶ と、中間層に電子が蓄積し、意図した効果が得られない という問題があった。

【0006】本発明は光照射強度が大きくても、または 光照射が長期間に及んでも光触媒作用が飽和または低下 しない、有機物分解反応に対する活性が大きい光触媒膜 を被覆した物品を提供することを目的とする。 【0007】

【課題を解決するための手段】本発明は、基体表面に、 取型半線体である光触線層と、光触線層よりも大きなエ ネルギーバンドギャップを持つ 取型半導体からなる電子 受容層とが結構でれた光触線活性を有する物品であって、光始線層と電子受容層のうちの基体から遠い一方の 層が基体から近い他方の原の一部を被揮していることを 特徴とする光神経球件を有する物品である。

[0008] 光時媒層に光が照射されると、膜中に電子 40 一正孔対が生成する。この電子一正孔対のうち物品表面 に存在または移動したものが光触媒活性に寄与し、特に 正孔による有機物分解能力が大きい。

【0009】未発明において、光始線層を R型の半導体 腰とし、光触線層のバンドキャップよりも大きいバンド ギャップを有する R型の半導体である電子受容層とを接 含することにより、光照射によって火地線爆層がに生成し た電子・正孔対のうち、電子は電子受容層へと移動し、 正孔は上記接合界面から遠ざかるように移動する。正孔 は光地線層表面で、直接あるいは水分子との反応で生成 50 するドドロキシラジカルを介して、有機物分解反応を促 50 するドドロキシラジカルを介して、有機の分解反応を促 (3)

進する。電子は電子受容層の表面で、酸素分子との反応 によってスーパーオキサイドアニオンを生成し、さらに これがプロトンと反応することによりベルオキソラジカ ルとなって有機動分解に寄与する。

[0010] 図1は、本発卵の積限構造が有するエネル ボーバンド構造を説明する図である。光触媒層(TiO 178) と電子愛容層(SnO)別)の界面の電荷分離効果 によって、正孔(h)は光始媒層/側形面下動動し、 電子(e^{*})は電子愛容層的/移動し、両層内部での電 子一正孔の再結合が即制される。さらに正孔と電子がと10 もに表面での反応(有機物、水、酸素とのそれぞれ酸化 反応および選元反応)によって消費されることによっ 、光照射域度が大きい場合や光照射が表期間に及んだ 場合でも電子受容層内に電子が蓄積することがなく、光 触媒層・電子受容層内に電子が蓄積することがなく、光 触媒層・電子受容層界面での電荷分離効果が維持される。

[0011] 光始線層と電子空客環は、電荷分割の効果 を大きくするためには広い界面で接しているのが好まし く、また両方がともに物品を面に露出している必要があ る。このような要件は、基体表面に電子空容層を設け、 さらに光始線層を電子受容層表面の一部を被覆するよう に設けることによって実現できる。あるいは、基件表面 に光始線層を限り、電子空容層を光始線層表面の一部と 被覆するように設けても実現できる。なお後述のごと く、物品最表面に電荷の外部への移動を妨げない程度の オーバーコート、例えば親水性膜、を設けることは可能 アある。

[0012] 外側に露出している光純媒層と電子受容層の面積の割合は、光純媒瘤と電子受容層からの電子の両方が空気や水の分子と反応する必要がある。 従って、基体表面に前記電子受容層、前記光純媒属の順 に積層されている場合は、光純媒層が電子受容層表面の面積の5~95%を被覆してことが好ましく、30~70%を被覆することがさらに好ましい。同様に、基体表面に前記光純媒源、前記電子学園の側に傾されている場合は、電子受容層が光純媒層の面積の5~95%を被置することが好ましく、30~70%を被覆することが行きに保存ましい。

【0013】光烛爆尾・電子空容層の歯出部分の形状には射風はないが、裏出部分のパターンのサイズには好ま 40 しい範囲がある。パターンの実質的な極を100 nm~10 mmとするのが好ましく、1 μm~3 mmとするのがすらに付まる。 ここで実質的な幅とは、光触媒層と電子受容層の質出等した。 14 近米は大阪場合には最い部状の場合にはその幅であり、一方が島状の形状の場合には最の矩径と最の平均均な間隔である。 末た気圧性や較き上の問題である。最初なくびれや大きな単一領域は考慮とい、幅が小さすぎると表面での電子と正孔の再結合の割合が埋える。光熱媒体で表子 50

容層の導電車を高くすると幅を大きくすることが可能で あるが、導電車を高くするために欠陥密度を高くし過ぎ ると層内部での再結合が増えるため、光触媒層と電子受 容層の両方が露出している効果が小さくなる。工業的に は幅が50μm以上ならプレキソ版による印刷法が利用 できるため、但コストでの製造が可能になる。

[0014] 図2に光触媒層と電子受容層の露出部分の 形状パターン (平面図) の例を示す。ここで割線部分は 光触媒層の露出領域を示す。図中のAは、細長い形状の 場合(図 a)、(c) および(f))には、その幅

(図 (f) では平均幅) を示し、島状の形状の場合(図 (b)、(d) および(e))は、その短径を示している。そして図中のBは電子受容層の露出部分の領域の実質的な幅を示している。この斜線部分が電子受容層の露出節域であるとした場合も、同様である。

[0015] 本発明においては、光絶媒層を酸化チタン (TiO3)の酸化物半導体環 (パンドギャップ:ルチル構造では3.0 e V、アナターゼ構造では3.2 e V)で構成するのが、大きな光独線活性の環とする上で 好ましい。酸化チタン膜以外の膜としては、たとえばチタン酸ストロンチウム (SrTiO3、パンドギャッ ブ:3、2 e V)の膜が好ましい光純媒層として映で きる、光純媒層は、酸化チタン膜の代わりに、酸でチタンの微粒子をたとえば二酸化珪素の膜のなかに分散させんのであってもよい。

[0016] 光触媒魔の厚みは、30 nm以上とすることが好まし、。さらに50 nm以上とすることが好まし、、度みが30 nm未満であると光の吸収が十分に行われないからである。 一方厚みの上限は2000 nm以下とするのが好ましい。厚みが2000 nmを超えると、電子受容層を設けた効果が十分に発揮できなくなるからである。このような観点から光触媒層の原みは100 nm以下とするのからに好ましい。

【0017】 本発明に用いられる個子受容層は、光触媒 層の n型半導体のエネルギーパンドギャップよりも大き なパンドギャップを有する n型半導体からなり、このパ ンドギャップの差は0.05 e V以上であることが好ま しい。例えば、酸化ニオブ (N b z O s: 3.4 e V)、 酸化銀 (S O s: 3.5 e V)、酸化アルミニウム

(A I 2 O 3 : > 5 e V)、酸化亜鉛 (Z n O : 3.3 e V) および酸化ジルコニウム (Z r O 2 : 5.0 e V) からなる金属酸化物群から選ばれた少なくとも 1 種の酸 化物半導体機で構成するのが好ましい。

【0019】電子受容層の厚みは5nm以上とするのが

好ましい。厚みが5nm未満であると、トンネル効果に より光触媒層との接合効果が十分に発揮できないからで ある。一方、原みの上限は、電子受容層が基体側にあっ て光を基体側から入射させない場合には特に制限はない が、光に対して透明な基体を使用して光を基体側から入 射させる場合には、光触媒層に十分な光量が届くよう、 500 nm以下とするのが好ましい。また電子受容層が 光触媒層よりも外側にある場合には電子の表面への移動 を潤滑に行わせるために、500nm以下とするのが好 ましい。

【0020】 本発明において用いられる基体は特に限定 されない。光学的には透明体、不透明体、材料的には金 属、セラミックス、ガラス、プラスチックなどが用いら れる。基体を透明なシリケートガラス板、たとえばフロ ート製法で製造されたガラス板とすることにより、環境 浄化作用や汚れ防止効果のある窓ガラスとすることがで

【0021】シリケートガラス中には、通常溶融性を確 保し、板状に成形するためなどの理由により、ナトリウ ム、カリウムなどのアルカリ成分が含まれる場合が多 い。ガラス板中にアルカリ成分が含まれる場合、ガラス 板と光触媒層あるいは電子受容層との間にアルカリ拡散 防止膜を介在させて、アルカリ成分が拡散するのを防止 するのが好ましい。このようなアルカリ拡散防止膜とし て二酸化珪素膜、窒化珪素膜、珪素の酸窒化膜等が例示 できる。その他の金属酸化物の膜も用いることができ る。

【0022】本発明の電子受容層として好ましい上記の 酸化ニオブ、酸化錫、酸化アルミニウム、酸化亜鉛およ び酸化ジルコニウムからなる金属酸化物膜は、それ自体 30 でアルカリ溶出防止性能を有する。

【0023】アルカリ溶出防止膜を被覆することによ り、光触媒層を形成するに際して受ける基体の加熱によ り、アルカリ成分が光触媒層に拡散してその結晶性を損 なったり、膜の電子構造を乱すことを防止し、それによ り光触媒活性が低下するのをいっそう防止することがで きる。

【0024】本発明においては、物品の表面に親水性の 膜を形成することができる。親水性の膜を被覆すること により、表面をいっそう親水性にすることができる。親 40 水性の膜の厚みは、光触媒層や電子受容層からの電荷の 表面への移動を妨げない厚みにするのがよく、そのよう た観点から20nm以下、好ましくは10nm以下、さ らに好ましくは5 n m以下とするのがよい。親水性の膜 は、物品全体を覆うように被覆されていてもよく、その 一部を覆うように被覆されていてもよい。親水性の膜の 材料としては、酸化珪素などの膜が好ましいものとして 例示できる。

【0025】また、光触媒活性や親水性を高めるために

膜のいずれかが凹凸を有する表面となるように形成し て、物品の表面に凹凸を設けてもよい。

[0026]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を実施 例および比較例にもとづいて詳述する。図3は本発明の 光触媒活性を有する物品の一実施例の断面図および平面 図である。光触媒活性を有する物品1は、基体であるガ ラス板2の表面にアルカリ溶出防止膜である二酸化珪素 膜3、および電子受容層である酸化錫にフッ素をドープ した膜4が被覆され、その上に光触媒層である酸化チタ ン膜5が、電子受容層4と光触媒層5の両方が外側に露 出するように、互いに隔てられた複数の列状に精層され ている。そしてその上に親水性の膜6が被覆されてい る。このうち、電子受容層4と光触媒層5は必須の膜で あり、アルカリ溶出防止膜3および親水性膜6は必要に 応じて適宜設けられる膜である。

【0027】「実施例1] フロート製法による2mm× 20mm×40mmの大きさのソーダライムシリケート ガラス板の片側表面に、それぞれCVD法によって厚さ 30nnの二酸化珪素膜と厚さ100nmのフッ素をド ープした酸化錫膜を順次被覆した。さらに、チタンプト キシド、ベンゾイルアセトン、メタノールおよび水を混 合撹拌した液をディップ法でコーティングし、100℃ で乾燥した。幅1mm、間隔1mmのストライプ状模様 のフォトマスクを介して紫外線を照射し、紫外線の当た らなかった部分をエタノールで除去した後、約460℃ で1時間焼成した。これにより、電子受容層である酸化 線膜上に、幅1mm、長さ20mmのストライプを間隔 1mmで20本並べた形状に、厚さ60nmの酸化チタ ン膜が形成された。

【0028】「比較例1]フロート製法による2mm× 20mm×40mmの大きさのソーダライムシリケート ガラス板の片側表面に、CVD法によって厚さ30nn の二酸化珪素膜と厚さ100mmのフッ素をドープした 酸化錫膜を順次被覆した。さらに、チタンプトキシド、 ベンゾイルアセトン、メタノールおよび水を混合撹拌し た液をディップ法でコーティングし、100℃で乾燥し た。全体に紫外線を照射した後、約460℃で1時間焼 成した。これにより、電子受容層である酸化錫膜上に、 酸化錫膜全体を覆うように厚さ60nmの酸化チタン膜 が形成された。

【0029】「比較例2]石英ガラス板の片側表面に、 チタンプトキシド、ベンゾイルアセトン、メタノールお よび水を混合撹拌した液をディップ法でコーティング し、100℃で乾燥した。全体に紫外線を照射した後、 約460℃で1時間焼成した。これにより、厚さ60n mの酸化チタン膜が形成された。

【0030】実施例1、比較例1、比較例2のサンプル について、アセトアルデヒドガス (CH3CHO) の分 アルカリ溶出防止膜、光触媒層、電子受容層、親水性の 50 解活性を測定した。密閉した容積3リットルの容器中に サンブルとアセトアルデヒドガスを入れ、サンブルに容 器外部より石英ガラスの窓を通して高圧水銀灯の光をサ ンプルの膜面側から照射し、容器内の空気を照射開始時 から15分毎に5ミリリットルずつ抜き取り、アセトア ルデヒド濃度を測定した。このとき、時間tに対して、 アセトアルデヒド初期濃度Coと時間 t におけるアセト アルデヒド濃度Cの比の自然対数をLn (Co/C)プ ロットし、このプロットの傾きをアセトアルデヒド分解 反応速度定数kとする。kは時間の逆数の次元を持ち、 容器の容積や照射光強度の関数であるが、同条件での測 10 定ではkが大きいほどアセトアルデヒド分解活性は高

【0031】図4に実施例1、比較例1について、照射 光中の紫外線強度が 1. 6 m W / c m² の場合のアセト アルデヒド濃度 (C (ppm)) の変化を示す。比較例 1では、当初のアセトアルデヒド分解反応速度が小さ く、しかも時間の経過とともにアセトアルデヒド分解反 応速度が小さくなっていくのに対して、実施例1ではサ ンプル表面に露出している酸化チタンの面積が比較例1 の半分しかないにもかかわらず、アセトアルデヒド分解 20 反応速度は大きく、時間の経過に伴う分解反応速度の減 少も見られない。

【0032】図5に実施例1、比較例1、比較例2につ いて、照射光の強度を変えてアセトアルデヒド分解反応 速度を測定した。比較例1では比較例2に比べて下地層 である酸化錫膜の効果によって活性が高くなっている が、光強度が大きくなると、アセトアルデヒド分解反応 定数は、グラフのプロット線が下向きに曲がっているこ とから判るように、光強度に比例して増大しなくなっ て、その効果が小さくなっており、電子-正孔の再結合 30 の影響が現れている。実施例1では、光端度が大きくな っても電荷分離の効果が有効に発揮され、光強度に比例

してアセトアルデヒド分解反応定数が増大している。 [0033]

【発明の効果】以上に説明したように本発明によれば、 基体表面に、n型半導体である光触媒層と、光触媒層よ りも大きなエネルギーバンドギャップを持つn型半導体 からなる電子受容層とを積層し、光触媒層と電子受容層 のうちの基体から遠い一方の層が基体から近い他方の層 の一部を被覆するようにすることで、光触媒層中で生成 1.た電子一正孔対の両方を表面反応に供し、光照射強度 が大きい場合や光照射が長期間に及んだ場合でも光触媒 層一電子受容層界面での電荷分離効果が維持され、高い 光触媒活性を有する物品を提供することが可能になっ ten

【図面の簡単な説明】

(5)

【図1】 本発明の積層構造が有するエネルギーバンド 構造を説明する図

【図2】 本発明の光触媒層と電子受容層の露出部分の 形状の例を示す平面図

【図3】 本発明の光触媒活性を有する物品の一実施例 の断面図および平面図

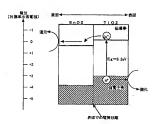
【図4】 本発明の実施例1と比較例1のアセトアルデ ヒド分解反応速度をを示すグラフ

【図5】 本発明の実施例1、比較例1、比較例2のア セトアルデヒド分解反応速度定数と照射する紫外線の強 度の関係を示すグラフ

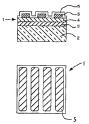
【符号の説明】 1:本発明の物品

- 2:ガラス板
- 3:二酸化珪素のアルカリ拡散防止膜
- 4:フッ素をドープした酸化錫の電子受容膜
- 5:酸化チタンの光触媒膜
- 6:親水性膜

[図3]

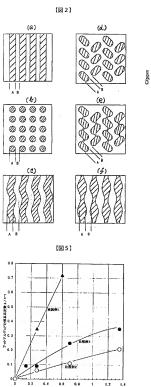


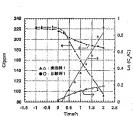
【図1】



[図4]

(6)





フロントページの続き

Fターム(参考) 4D048 AA21 AB03 BA03X BA03Y

BAO6X BAO6Y BAO7X BAO7Y BAO8X BAO8Y BA16X BA16Y BA21X BA21Y BA24X BA24Y BA41X BA41Y

4G059 AA01 AC21 AC22 EA01 EA02 EA04 EA05 EB02 GA01 GA05 GA12

10

4G069 AAO3 BAO1A BAO1B BAO2A BAO2B BAO4A BAO4B BAO5A BAO5B BA14A BA14B BA48A BC22A BC22B BC35A BC35B

BC55A BC55B CA10 4H006 AA02 AA05 AC26 BA10 BA30